

Cadre de l'apprentissage statistique, premiers classifieurs

Florence d'Alché-Buc, florence.dalche@telecom-paristech.fr

MDI343 - MS BIG DATA, TPT



Outline

Des données aux algorithmes d'apprentissage

Formalisation de la classification supervisée

Premiers classifieurs

References

Anneyes





Outline

Des données aux algorithmes d'apprentissage

Formalisation de la classification supervisée

Premiers classifieurs

References

Annexes

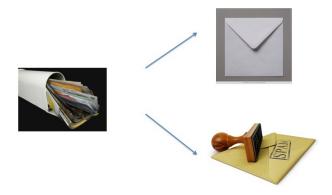


Des données aux algorithmes d'apprentissage

Formalisation de la classification supervisée Premiers classifieurs References Annexes



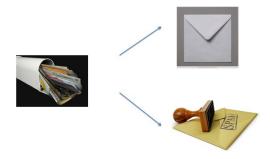
Objectif: détecteur de spam







Construire un ensemble d'apprentissage



Par exemple, pendant une semaine je trie mon courrier et je stocke les fichiers des emails et je leur associe une étiquette de classe +1 s'ils me paraissent pertinents, -1 s'ils ne le sont pas.

Des données aux algorithmes d'apprentissage Formalisation de la classification supervisée

Premiers classifieurs References Annexes



Apprendre à classer des messages



Ensemble d'apprentissage

Algorithme d'apprentissage

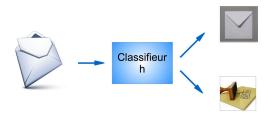
Classifieur h



Formalisation de la classification supervisée Premiers classifieurs References Annexes



Classer un nouveau message avec le détecteur de spam

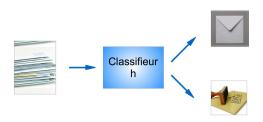






Evaluer le détecteur de SPAM

► Mesurer le nombre d'erreurs commises par *h* sur un ensemble de messages jamais vus par l'algorithme d'apprentissage







Des données au classifieur

- 1. Etiquetage des documents (supervision), codage des documents, stockage des documents étiquetés
- Application d'un algorithme d'apprentissage aux données d'apprentissage: fournit un classifieur
- 3. Application du résultat de l'apprentissage, c'est-à dire du classifieur à des nouvelles données
- 4. Evaluation : calcul du nombre d'erreurs commises par le classifieur





Des données au classifieur

- 1. Etiquetage des documents (supervision), codage des documents, stockage des documents étiquetés
- 2. Application d'un algorithme d'apprentissage aux données d'apprentissage: fournit un classifieur
- 3. Application du classifieur à des nouvelles données : fournit des prédictions de classe
- 4. Evaluation: fournit une mesure d'erreur

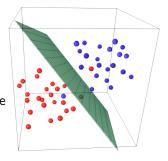




Des données au classifieur

- ▶ Document : un vecteur x dans \mathbb{R}^p
- ► Classifieur: une fonction à valeurs discrètes de R^p dans {-1,+1}

▶ Il existe des classifieurs linéaires (frontière de séparation = hyperplan, ex: perceptron) et des classifieurs non linéaires (par ex: k-plus-proches voisins)





Coder les documents

Codage Term-Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF)

Annexes

- une collection C de messages (documents)
- ightharpoonup un mot ightarrow un terme
- ightharpoonup à définir : un dictionnaire D de p termes apparaissant dans C
- ▶ un message (document) $x \rightarrow$ un ensemble de termes avec leur occurrence (bag of words)
- ► C: a collection of N documents
- ► $TF(t,x) = \frac{\text{nb d'occurrence de t dans d}}{\text{nb de termes dans x}}$
- ► $IDF(t, C) = \log \frac{N}{\text{nb de documents de } C \text{ où t apparaît}}$





Espace de représentation des messages

Annexes

Codage TF-IDF d'un message x

- un vecteur x de dimension p
- ▶ On prend : $C = S_{app}$, documents de l'échantillon d'apprentissage

Espace de représentation des données

$$ightharpoonup \mathcal{X} = \mathbb{R}^p$$





Classe des fonctions de classification

Au programme

- 1. Classifieur linéaire : analyse discriminante linéaire, régression logistique linéaire, (perceptron : vu en TP)
- 2. Classification non linéaire : k- plus-proches voisins





Outline

Des données aux algorithmes d'apprentissage

Formalisation de la classification supervisée

Premiers classifieurs

References

Annexes





Classification binaire supervisée

Cadre probabiliste : pas encore de données !

- Soit X un vecteur aléatoire de $\mathcal{X} = \mathbb{R}^p$
- ► Exemple: *X* décrit les caractéristiques ("features") d'un message ou document
- Y une variable aléatoire discrète $\mathcal{Y} = \{-1, 1\}$
- ► Soit P la loi de probabilité jointe de (X,Y)





Classifieur, perte et risque

Cadre probabiliste : pas encore de données !

- ▶ Soit $h: \mathbb{R}^p \to \{-1, +1\}$ une fonction de classification binaire
- ▶ Soit ℓ : $\{\mathbb{R}^p, -1, +1\} \times \{-1, +1\} \to \mathbb{R}$ une fonction de perte ou coût
- ▶ Par exemple, la fonction de perte 0/1 ou coût de prédiction est définie par $\ell_{0/1}(x, y, h(x)) = 1$ si $y \neq h(x)$, 0 sinon.
- ▶ on définit le risque de *h* par:
 - $P(h) = \mathbb{E}_P[\ell(Y, h(X))]$
- ▶ Dans le cas de la perte 0/1, $R(h) = \mathbb{P}(h(X) \neq Y)$ est la probabilité que h se trompe sous-entendu sur des (x,y) distribués selon P.





Risque R(h)

Espérance du loi jointe mixte:

$$R(h) = \sum_{y=-1,1} P(Y=y) \int_{\mathbb{R}^p} \ell(x,y,h(x)p(x|Y=y)dx$$





Meilleur classifieur

Existe-t-il un classifieur h^* qui minimise R

 \triangleright Etant donnée P(X,Y) la loi de probabilité jointe, existe-t-il un classifieur h^* tel que:

$$h^* = \arg\min_{h} R(h)? \tag{1}$$





Réponse: oui, le classifieur de Bayes

Classifieur de Bayes

$$h_{Bayes}(x) = \arg\max_{y \in \{-1,+1\}} P(Y = y|x)$$

On utilise la formule de Bayes pour le définir:

$$P(Y = k|x) = \frac{p(x|Y=k)P(Y=k)}{p(x|Y=-1).P(Y=-1)+p(x|Y=1).P(Y=1)}$$





Formule de Bayes

$$P(Y = k|x) = \frac{p(x|Y=k)P(Y=k)}{p(x|Y=-1).P(Y=-1)+p(x|Y=1).P(Y=1)}$$





Classifieur bayésien

Definition

$$h_{Bayes}(x) = argmax_{k=1,-1}P(Y = k|x)$$

Risque bayesien

$$R(h_{bay}) = \int_{R_1} P(h_{bay}(x) \neq 1) p(x) dx + \int_{R_{-1}} P(h_{bay}(x) \neq -1) p(x) dx$$

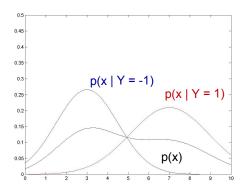
$$= \int_{R_1} P(y = -1|x) p(x) dx + \int_{R_{-1}} P(y = 1|x) p(x) dx$$
(3)

On démontre qu'il s'agit du meilleur classifieur .





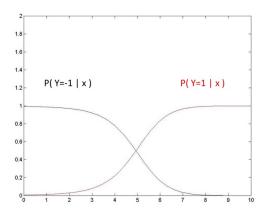
Exemple en 1D avec des lois conditionnelles gaussiennes et P(Y = +1) = P(Y = -1)





Classifieur bayesien

Classes gaussiennes et
$$P(Y = +1) = P(Y = -1)$$





Take-home message

- La fonction cible (la solution !) pour la perte 0-1 en classification supervisée est le classifieur de Bayes
- On ne peut pas obtenir un risque plus petit que le risque bayesien: $R(h_{Bayes})$ qui est une caractéristique du problème
- ▶ NB : nous verrons plus tard qu'en régression, la fonction cible pour la perte quadratique est l'espérance conditionnelle $h(x) = \mathbb{E}[Y|x]$





Classification binaire supervisée

Cadre probabiliste et statistique: voici les données !

- Nous supposons que $S_{app} = S_n = \{(x_i, y_i), i = 1, \dots, n\}$ est un échantillon i.i.d. tiré de la loi de probabilité jointe P(X, Y)
- P est fixée mais inconnue
- ▶ A partir de S_n , déterminer la fonction $h_n \in \mathcal{H}$ qui minimise le risque R(h) pour $h \in \mathcal{H}$, une classe de fonctions.





Apprentissage supervisé

On distingue deux types d'approches:

- 1. les approches dites "génératives": $h(x) = seuil(\hat{P}(Y = 1|x))$ et h est fondée sur la modélisation des probabilités conditionnelles de chaque classe: p(x|Y=1) et p(x|Y=-1)
- 2. les approches dites "discriminantes": avec h(x) on essaie de discriminer entre les classes sans modélisation des probabilités conditionnelles



Apprentissage statistique - approches discriminantes

Pb: la loi jointe n'est pas connue : on ne peut pas calculer R(h)

Minimisation du risque empirique

A la place de l'espérance, on minimise la moyenne empirique , appelée *risque empirique*:

$$R_n(h) = \frac{1}{n} \sum_{i} \ell(x_i, y_i, h(x_i))$$





Erreur d'excès, erreur d'approximation et erreur d'estimation

Considérons ici la perte 0/1: Soit $R^* = \inf_h R(h)$, le risque de Bayes. Soit $R_{\mathcal{H}} = \inf_{h \in \mathcal{H}} R(h)$.

Supposons $h_n \in \mathcal{H}$ est le classifieur estimé à partir des données S_n par minimisation du risque empirique ou par tout autre principe employant les données.





Erreur d'excès, erreur d'approximation et erreur d'estimation

$$R(h_n) - R^* = R(h_n) - R_H + R_H - R^*$$

L'excès d'erreur que fait h_n pa rapport au risque de Bayes est égal à la somme de deux termes:

- ▶ $R(h_n) R_H$: l'erreur d'estimation, mesurant à quel point on s'approche de l'optimum dans H
- ▶ $R_H R^*$: l'erreur d'approximation, inhérente à la classe de fonctions choisie. par exemple, si la frontiere de séparation est non linéaire et que je me restreins à un classifieur linéaire.





Consistance statistique

En statistique, on s'intéresse au comportement de l'algorithme d'apprentissage en tant que procédure d'estimation. $h_n = \mathcal{A}(S_n)$





Consistance statistique

Consistance en ${\mathcal H}$ par rapport à une loi P et une perte ℓ

 ${\mathcal A}$ est consistant en ${\mathcal H}$ par rapport à une loi P et une perte ℓ si: pour tout $\epsilon>0$,

 $\mathbb{P}(|\mathbb{E}_{P}[\ell(X,h_n(X),Y)]-R_{\mathcal{H}}^{\ell}|\geq\epsilon) o 0$ quand n tend vers l'infini.

Lorsque $\mathcal A$ est consistant pour toutes les distributions de probabilités P, on dit que $\mathcal A$ est universellement consistant en $\mathcal H$ par rapport à ℓ .

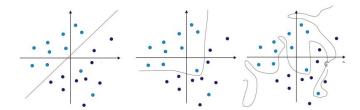
L'algorithme de minimisation du risque empirique est universellement consistant





Néanmoins, attention au surapprentissage

A nombre fixé n de données :

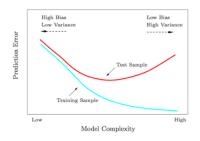


le modèle qui ne fait aucune erreur sur les données d'apprentissage n'est pas nécessairement le meilleur !





Compromis biais /variance : comment choisir ${\cal H}$?



- ► Si la classe H est trop petite, on ne peut pas atteindre la cible (biais large)
- ► Si la classe \mathcal{H} est trop grande, on ne peut pas réduire la variance de l'estimateur (variance petite)





Comportement du risque empirique

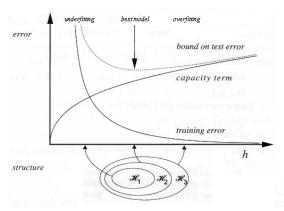
Résultats de Vapnik et Chervonenkis

- ▶ $\forall \mathbb{P}, \mathcal{S}_n$ i.i.d from $\mathbb{P}, \forall h \in \mathcal{H}, R(h) \leq R_n(h) + \mathcal{B}(d, n)$
- \blacktriangleright où d est une mesure de complexité de \mathcal{H} (par exemple la dimension de Vapnik-Chrevonenkis, voir annexe)
- ▶ si *n* augmente, $\mathcal{B}(d, n)$ diminue
- ▶ si d augmente, $\mathcal{B}(d, n)$ augmente





Surapprentissage : minimisation du risque structurel pour l'éviter







Surapprentissage: approche par régularisation

Exemple de l'approche par régularisation

- \triangleright A la place de R(h), on minimise la somme de deux termes:
- ▶ le risque empirique $R_n(h) = \frac{1}{n} \sum_i \ell(y_i, h(x_i))$ et un terme régularisateur $\Omega(h)$ qui mesure la complexité de h.
- ▶ On cherche : $\hat{h} = \arg\min_{h \in \mathcal{H}} R_n(h) + \lambda \Omega(h)$





Surapprentissage: approche par régularisation

Exemple de l'approche par régularisation

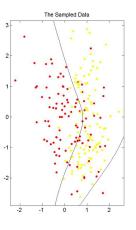
- \triangleright A la place de R(h), on minimise la somme de deux termes:
- ▶ le risque empirique $R_n(h) = \frac{1}{n} \sum_i \ell(y_i, h(x_i))$ et un terme régularisateur $\Omega(h)$ qui mesure la complexité de h.
- On cherche : $\hat{h} = \arg \min_{h \in \mathcal{H}} R_n(h) + \lambda \Omega(h)$

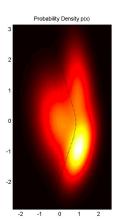
NB : on cherche à obtenir un compromis entre une bonne adéquation aux données et une complexité limitée : $\Omega(h)$ est en général choisi pour renforcer la régularité de la fonction





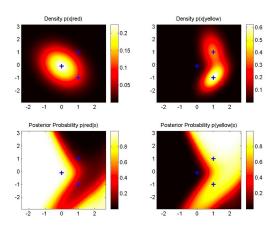
Exemple en 2D





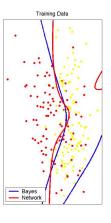


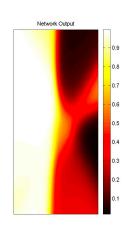
Exemple en 2D





En utilisant un ensemble d'apprentissage









- Définir
 - l'espace de représentation des entrées





- Définir
 - ▶ l'espace de représentation des entrées
 - ▶ la classe des fonctions de classification binaire considérées





- Définir
 - ▶ l'espace de représentation des entrées
 - la classe des fonctions de classification binaire considérées
 - la fonction de coût à minimiser pour obtenir le meilleur classifieur dans cette classe





- Définir
 - l'espace de représentation des entrées
 - la classe des fonctions de classification binaire considérées
 - la fonction de coût à minimiser pour obtenir le meilleur classifieur dans cette classe
 - ▶ l'algorithme de minimisation de cette fonction de coût





- Définir
 - l'espace de représentation des entrées
 - la classe des fonctions de classification binaire considérées
 - la fonction de coût à minimiser pour obtenir le meilleur classifieur dans cette classe
 - ▶ l'algorithme de minimisation de cette fonction de coût
 - une méthode de sélection de modèle pour définir les hyperparamètres





Outline

Des données aux algorithmes d'apprentissage

Formalisation de la classification supervisée

Premiers classifieurs

Analyse discriminante linéaire

La régression logistique

L'algorithme des K-plus-proches voisins

References





Classe des fonctions de classification

Aujourd'hui, au programme : les premiers classifieurs (historiquement)

- Classifieur linéaire
 - Un premier exemple d'approche génératrice : l'analyse discriminante linéaire (sous hypothèse de normalité des classes)
 - ► Un second exemple d'approche génératrice : la régression logistique linéaire
- Classification non linéaire : k- plus-proches voisins



La régression logistique L'algorithme des K-plus-proches voisins



Analyse Discriminante Linéaire (en anglais, LDA): 2 classes

La plus simple des approches génératrices! $|C| \cdot \mathcal{X} = p$

LDA

1. p(x|Y=+1) and p(x|Y=-1), densités supposés gaussiennes de matrice de covariance gales

Annexes

2. P(Y = +1) = 1 - P(Y = -1) supposés connus

$$h_{LDA}(x)=1$$
 if $\log\left(rac{P(Y=+1|x)}{P(Y=-1|x)}
ight)\geq 0$, -1, sinon



La régression logistique L'algorithme des K-plus-proches voisins



Analyse discriminante linéaire : 2 classes

Question: quelle est la forme géométrique de la frontière de décision définie par le classifieur LDA ?

Annexes

Notations et définitions

$$\mu_+ \in \mathbb{R}^p$$
, $\mu_- \in \mathbb{R}^p$

Σ: matrice symétrique définie positive

•

$$p(x|Y = +1) = \frac{1}{2\pi^{p/2}|\Sigma|^{1/2}} \exp(-(x - \mu_+)^T \Sigma^{-1}(x - \mu_+))$$
(4)

▶
$$P(Y = +1) = p_1$$

$$p(x|Y = -1) = \frac{1}{2\pi^{p/2}|\Sigma|^{1/2}} \exp(-(x - \mu_{-})^{T}\Sigma^{-1}(x - \mu_{-}))$$

 $(5)_{\blacksquare}$

►
$$P(Y = -1) = 1 - p_1$$



La régression logistique L'algorithme des K-plus-proches voisins





Formule de Bayes:

$$P(Y = i|x) = \frac{p(x|Y = i)P(Y = i)}{p(x)}$$

Puis, on cherche à définir la frontière de décision induite par le classifieur LDA:



La régression logistique L'algorithme des K-plus-proches voisins



Analyse Discriminante Linéaire

$$\log\left(\frac{P(Y=+1|x)}{P(Y=-1|x)}\right)=0$$
 soit
$$\log\left(\frac{p(x|Y=1)P(Y=1)}{p(x|Y=-1)P(Y=-1)}\right)=0$$

$$\log(\frac{\rho_{1}}{1-\rho_{1}}) + \log(\frac{1}{(2\pi)^{\frac{\rho}{2}}|\Sigma|^{\frac{1}{2}}}) - \frac{1}{2}(x-\mu_{+})^{T}\Sigma^{-1}(x-\mu_{+}) - \log(\frac{1}{(2\pi)^{\frac{\rho}{2}}|\Sigma|^{\frac{1}{2}}}) + \frac{1}{2}(x-\mu_{-})^{T}\Sigma^{-1}(x-\mu_{-}) = 0$$

$$x^{T}\Sigma^{-1}(\mu_{+}-\mu_{-}) + \log(\frac{\rho_{1}}{1-\rho_{1}}) - \frac{1}{2}(\mu_{+}-\mu_{-})^{T}\Sigma^{-1}(\mu_{+}-\mu_{-}) = 0$$

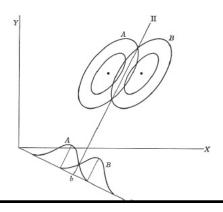


La régression logistique L'algorithme des K-plus-proches voisins



Analyse Discriminante Linéaire

Le cas de deux classes aux matrices de covariances identiques





La régression logistique L'algorithme des K-plus-proches voisins



Estimation des paramètres (LDA)

Maximum de vraisemblance pour chaque sous-échantillon correspondant à une classe.

On se rappelle que la moyenne empirique (resp. la covariance empirique) est exactement l'estimateur de la moyenne par Maximum de vraisemblance.



La régression logistique L'algorithme des K-plus-proches voisins



Estimation des paramètres (LDA)

- ▶ Prendre les estimations empiriques définies à partir des données
- \triangleright $S_+ = \{(x_i, y_i) \in S, s.t \ y_i = 1\}$
- $S_{-} = \{(x_i, y_i) \in S, \text{ s.t } y_i = -1\}$

$$\hat{\mu_+} = \frac{1}{|S_+|} \sum_{x_i \in S_+} x_i$$

$$\hat{\mu_{-}} = \frac{1}{|S_{-}|} \sum_{x_i \in S_{-}} x_i$$

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{|S_{+}|} \sum_{\mathbf{x}_{i} \in S_{1}} (x_{i} - \hat{\mu}_{+})(x_{i} - \hat{\mu}_{+})^{T} + \frac{1}{|S_{-}|} \sum_{\mathbf{x}_{i} \in S_{1}} (x_{i} - \hat{\mu}_{-})(x_{i} - \hat{\mu}_{-})^{T} \right)$$



La régression logistique L'algorithme des K-plus-proches voisins



Calculs pour LDA

1. Transformer les données (sphere the data) selon la covariance commune diagonalisée:

- $\triangleright \hat{\Sigma} = UDU^T$
- $X^* = D^{-1/2}U^TX$
- 2. Les données de chaque classe ont pour covariance l'identité: simplification de la fonction f_{IDA} avec covariance = identité
- 3. Alors, associer un nouveau point au "centre" de la classe la plus proche modulo l'effet des a priori.



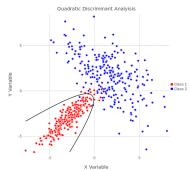
La régression logistique L'algorithme des K-plus-proches voisins



Analyse Discriminante Quadratique

Annexes

Cas de matrices de covariance différentes. Le terme quadratique en x reste dans l'équation.









Des données aux algorithmes d'apprentissage

Annexes

Formalisation de la classification supervisée

Premiers classifieurs

Analyse discriminante linéaire La régression logistique L'algorithme des K-plus-proches voisins

References



Des données aux algorithmes d'apprentissage Formalisation de la classification supervisée Premiers classifieurs References

Annexes

Analyse discriminante linéaire La régression logistique L'algorithme des K-plus-proches voisins



Régression logistique 1 / 3





On cherche à modèliser:

$$\eta(x) = \mathbb{P}(Y = 1|x)$$

Annexes

C'est une probabilité, on impose qu'elle soit entre 0 et 1 en fixant la forme suivante:

$$\eta_{\theta}(x) = \frac{\exp(g_{\theta}(x))}{1 + \exp(g_{\theta}(x))},$$

où f_{θ} est une fonction à choisir.





Régression logistique 2/3

La transformation *logistique* ou *logit* est définie par:

Annexes

$$logit(\eta(x)) = log[\frac{\eta(x)}{1 - \eta(x)}] = g(x)$$
(6)

La transformation inverse: $\eta(x) = \frac{\exp((g(x)))}{1+\exp(g(x))}$

On parle de régression logistique lorsque $g(x) = g_{\theta}(x) = \beta_0 + \beta_1^T x$:

$$\log \frac{\mathbb{P}(Y=1|x)}{\mathbb{P}(Y=-1|x)} = \beta_0 + \beta_1^T x \tag{7}$$





Régression logistique 2/3

Annexes

Au final, pendant l'apprentissage, j'utilise:

$$f_{log}(x) = \eta_{\beta}(x) = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1^T x)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1^T x)}$$

Remarquons que :

$$f_{log}(x) = \eta_{\beta}(x) = \frac{1}{1 + \exp(-(\beta_0 + \beta_1^T x))}$$

Pour prendre une décision : x est-il au dessus ou au dessous de l'hyperplan d'équation: $\beta_0 + \beta_1^T x = 0$?

$$h_{log}(x) = signe(f(x) - 1/2)$$





Apprendre = Estimer une régression logistique

Annexes

Prenons : $y_i \in \{0,1\}, i = 1, ..., n$. Dans notre modèle, Y|x suit une loi binômiale avec n=1 et k=1. Maximiser la log-vraisemblance conditionnelle:

$$\mathcal{L}(\beta) = \log \prod_{i=1}^{n} \hat{\mathbb{P}}(Y = 1|x_i)^{y_i} (1 - \hat{\mathbb{P}}(Y = 1|x_i))^{(1-y_i)}$$

Soit à maximiser:

$$\mathcal{L}(eta) = \sum_{i=1}^n y_i \log(\eta_{eta}(x_i)) + (1-y_i) \log(1-\eta_{eta}(x_i))$$





Apprendre une régression logistique

Annexes

$$\mathcal{L}(\beta) = \sum_{i=1}^{n} \log(1 - \eta_{\beta}(x_i)) + \sum_{i=1}^{n} y_i \log \frac{\eta_{\beta}(x_i)}{1 - \eta_{\beta}(x_i)}$$

D'après Eq. (6) et la définition de η_{β} , on a:

$$\mathcal{L}(\beta) = \sum_{i=1}^{n} \log(1 - \eta_{\beta}(x_{i})) + \sum_{i=1}^{n} y_{i}(\beta_{0} + \beta_{1}^{T}x)$$

$$= -\sum_{i=1}^{n} \log(1 + \exp(\beta_{0} + \beta_{1}^{T}x_{i})) + \sum_{i=1}^{n} y_{i}(\beta_{0} + \beta_{1}^{T}x)$$

On écrit les conditions d'optimalité du premier ordre :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \beta_j} = -\sum_{i=1}^n (y_i - \eta_\beta(x_i)) x_{ij} = 0$$





Optimisation

Pas de solution explicite, alors on implémente la méthode de Newton-Raphson: On part de β_0 (initialisation aléatoire). Itérativement,

Annexes

$$\beta^{\text{new}} = \beta^{\text{old}} - \left(\frac{\partial^2 \mathcal{L}(\beta)}{\partial \beta \beta^T}\right)^{-1} \frac{\partial \mathcal{L}(\beta)}{\partial \beta},$$

 $\left(\frac{\partial^2 \mathcal{L}(\beta)}{\partial \beta \beta^T}\right)^{-1}$ est l'inverse de la matrice hessienne





Alternative: une autre fonction de transformation "probit"

Annexes

Probit model:

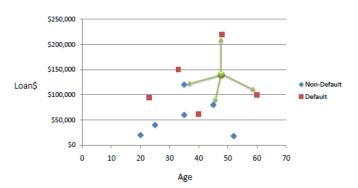
$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} \exp(-t^2/2) dt$$

$$\phi^{-1}(\eta(x)) =_0 + \beta_1^T x$$





Algorithme des K-plus-proches voisins







Algorithme des K-plus-proches voisins

Annexes

K-PPV (en anglais K-Nearest neighbors: K-NN)

Cas 2 classes:

$$h_{KNN}(x) = \arg\max_{y \in \{-1,1\}} \frac{N_y^K(x)}{K},$$

avec:

- Soit K un entier strictement positif.
- ▶ Soit *d* une métrique définie sur $x \times x$
- ► $S = \{(x_i, y_i), i = 1, ..., n\}$
- Pour une donnée x, on définit σ la permutation d'indices dans $\{1,\ldots,n\}$ telle que:

$$d(x, x_{\sigma(1)}) \leq d(x, x_{\sigma(1)}) \ldots \leq d(x, x_{\sigma(n)})$$

- ► $S_x^K = \{x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(K)}\}$: K premiers voisins de x
- $N_{v}^{K}(x) = |\{x_{i} \in S_{x}^{K}, y_{i} = y\}|$





Le paramètre de lissage K

K: trop petit : la fonction f est trop sensible aux données : large variance

K : trop large : la fonction f devient trop peu sensible aux donnes

: biais important

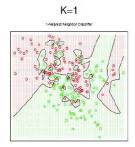
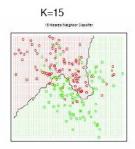


Fig 2.2, 2.3 of HTF01





Décomposition biais-variance

Annexes

On suppose: $Y = f(X) + \epsilon$ avec ϵ centré et de variance σ_{ϵ}^2 . x est fixé.

$$\begin{split} E_{S,Y}[(Y-\hat{f}(x))^2] &= E_{S,Y}[Y^2+\hat{f}(x)-2Y\hat{f}(x)] \\ &= E[Y^2]+E_S[\hat{f}(x)^2]-2E_S[Y\hat{f}] \\ &= VarY+E[Y]^2+Var\hat{f}(x)+_S[\hat{f}]^2-2E[f(x)+_\epsilon]E_S[\hat{f}(x)] \\ &= \sigma_\epsilon^2+E[f(x)+_\epsilon]^2+E_S[\hat{f}]^2-2E_S[f(x)]E_S[\hat{f}(x)]+Var\hat{f}(x) \\ &= \sigma_\epsilon^2+E_S[\hat{f}(x)-f(x)]^2+Var\hat{f}(x) \\ &= \sigma_\epsilon^2+Biais^2+variance \end{split}$$

Terme incompressible : bruit des données

Biais au carré: mesure à quel point \hat{f} est loin de la cible

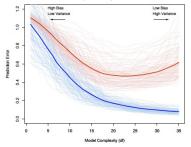
Variance de $\hat{f}(x)$: mesure à quel point $\hat{f}(x)$ est sensible aux données





Biais variance

Soit M datasets S_1, \ldots, S_M de même taille n. Apprenons pour chacun d'entre eux, une fonction \hat{f} sous différentes contrainte de complexité (ici nombre degr/'e de libertés).On a tracé sur cette figure la courbe des erreurs en apprentissage (bleue) et des erreurs en test (rouge) pour chacune des fonctions construites:



Book of Hastie, Tibshirani and Friedman (The elements of statistical learning, Springer)





Décomposition biais-variance des k-plus-proches voisins

Posons x_0 . L'aléa vient de l'échantillon utilis pour apprendre \hat{f} et de Y. On peut montrer que:

$$E_{S,Y}[(Y - \hat{f}(x_0))^2] = \sigma_{\epsilon}^2 + (f(x_0) - \frac{1}{K} \sum_{\ell=1}^K f(x_{(\ell)})^2 + \frac{\sigma_{\epsilon}}{K})^2$$

K contrôle le terme de variance : plus grande est la valeur de K, plus la variance décroit; mais K contrôle aussi le biais, plus petite est la valeur de K, plus petit est le biais : nous sommes en plein dilemne biais-variance.





Le paramètre de lissage K

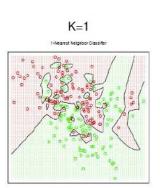
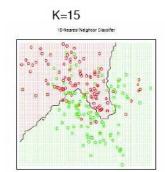


Fig 2.2, 2.3 of HTF01





Comparaison: statlog data

LANDSAT images fo classification Hastie, Tibshirani, Friedman's book.

STATLOG results



Analyse discriminante linéaire La régression logistique L'algorithme des K-plus-proches voisins



Importance de la métrique

Rappel:

2 questions duales : choix de représentation des entrées *x* et choix de la classe de fonctions

Dans les K-plus-proches voisins, c'est le choix de la métrique qui définit le modèle avec le nombre K

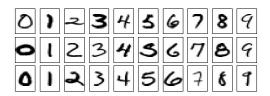


Analyse discriminante linéaire La régression logistique L'algorithme des K-plus-proches voisins



Importance de la métrique

Un des meilleurs scores pour la base de données USPOST en classification de caractères manuscrits: k-NN + tangent distance Simard et al. 2000 et 2012: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-35289-8_17#page-1

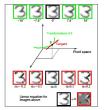




Analyse discriminante linéaire La régression logistique L'algorithme des K-plus-proches voisins



Distance Tangente



Annexes

FIGURE 13.10. The top row shows a "3" in its original orientation (middle) and rotated versions of it. The green curve in the middle of the figure depicts this set of rotated "3" in 256-dimensional space. The red line is the tangent line to the curve at the original image, with some "3"s on this tangent line, and its equation shown at the bottom of the figure.

La distance entre deux images est la distance euclidienne la plus courte entre n'importe quelle image transformée de l'image 1 par une rotation et n'importe quelle image transformée de l'image 2.



71/79



Outline

Des données aux algorithmes d'apprentissage

Formalisation de la classification supervisée

Premiers classifieurs

References

Annexes





References

- ▶ W. Vapnik, An overview of statistical learning theory, IEEE Trans. Neural Networks, 2001.
- ▶ HTF: The elements of statistical learning: chapters 1, 2 and 4
- ► Chapitre 4, Pattern Recognition and Neurla Networks, C. Bishop, Springer, 2006.





Outline

Des données aux algorithmes d'apprentissage

Formalisation de la classification supervisée

Premiers classifieurs

References

Annexes





Vapnik-Chervonenkis dimension

Definition: VC-dimension

The VC-dimension of a hypothesis set \mathcal{H} is the size of the largest set that can be fully shattered by \mathcal{H} :

$$\textit{VCdim}(\mathcal{H}) = \textit{max}\{\textit{m}: \exists (\textbf{x}_1, \dots, \textbf{x}_\textit{m}) \in \mathcal{X}^\textit{m} \text{that are shattered by } \mathcal{H}\}$$

N.B.: if $VCdim(\mathcal{H}) = d$, then there exists a set of d points that is fully shattered by \mathcal{H} , but this DOES NOT imply that all sets of dimension d or less are fully shattered !





VC-dimension of Hyperplanes

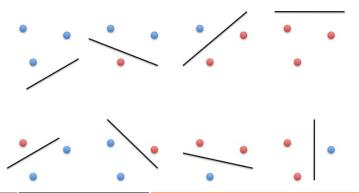
What is the VC-dimension of hyperplanes in \mathbb{R}^2 (denoted \mathcal{H}_2)? Obviously $VCdim(\mathcal{H}_2) \geq 2$ Let us try with 3 points:





VC-dimension of Hyperplanes

What is the VC-dimension of hyperplanes in \mathbb{R}^2 (denoted \mathcal{H}_2)? Let us consider the following triplet of points

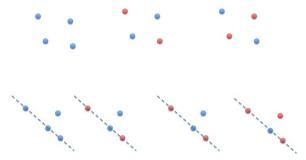






VC-dimension of Hyperplanes

What is the VC-dimension of hyperplanes in \mathbb{R}^2 (denoted \mathcal{H}_2)? For any set of 4 points, either 3 of them (at least) are aligned or no triplet of points is aligned.



We can show that it is not possible for \mathcal{H}_2 to shatter 4 points. Then $VCdim(\mathcal{H}_2)=3$.





■ VC-dimension of Hyperplanes

More generally, one can prove :

$$VCdim(\mathcal{H}_d) = d + 1$$





VC-dimension generalization bounds

Theorem:

Let \mathcal{H} be a family of functions taking values in $\{-1, +1\}$ with VC-dimension d. Then, for any $\delta > 0$, with probability at least $1-\delta$, over a random sampling $S \sim D^n$, the following holds for all $h \in \mathcal{H}$

$$R_D(h) \leq R_S(h) + \sqrt{\frac{2d\log(\frac{em}{d})}{n}} + \sqrt{\frac{\log(\frac{1}{\delta})}{2n}}$$

